This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

ER: JP 01106456 A

DOCUMENT-IDENTIFIER: J

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL_(IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with a stair part having more than one step and performing molding with sealing resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11 may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

平1-10 の公開特許公報(A)

Mint Cl.4 23/50 23/28 H 01 L

战别記号

庁内整理 号 G-7735-5F A-6835-5F ❷公開 平成1年(18)

審査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

の代 理 人

半海体集積回路裝置

图 昭62-263435 **到特**

. 会出 · 國 昭62(1987)10月19日

B 母兔 男 者

啓 久

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 医果 大阪府門其市大字門真1006番地 松下電器產業

퐲 窩 者 母 明 松下電器產業株式会社 の出 間

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名 **舟理士** 中尾 · 飯男

1、発明の名称

半導体集製四點裝置

2、特許請求の範囲

複数の電磁端子を有するリードフレームの一主 面の面積が、粒の主面より終く、とのリードフレ ームの新面形状は少なくとも1段以上の収益を持 つ食益部を有するものでもり、半等体象数回路は 他の主面にマタントされ、少なくとも電気菓子の 一主部を舞出した形で一主面とほぼ平型に針止御 鍵が成形されている中等体集表回路装置。

3、発明の評価を取明

世業上の利用分野

本男男は半導体集製団路をパッケージした半導 体集表望的装置に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一句にメモリ、マイクロブロセッサモ 有する半導体集務包路集団を推込んで、リーグー ライメを介して情報を書き込み、飲み出し、情去 **する演算機能を持っているが、I80規格** カー ド厚みは最大 0.8 4 ミリとされてかり 半導体表表図路裏置は更に薄くしかも厚み 強く要求される。

益初半導体集務図路装置の基板はガラス シを基体とする質量基本が主義であったが. スエポキシ基板では10カード用牛等体長! 並便 化要求する厚み請定を十分に領足させ てはなかった。

そとでガラスエポキシ苗根の代りに厚子! よく中級体条数配路装置の背厚の厚み特別 させられるリードフレームを革装とする『 ド用半導体象数回路装置が提案された。 と(カード用牛導体集衆団路装置の構造を無る! し取得する。

複数本の電板電子1とダイパッド2を有。 ードフレーム8の上記ダイパッド2代10: ョがマクントされ、上記10チップヨのパ: (因示せず)と上記電極端子1がワイヤ4~ されてシタ、少なくとも上記電差な子1の一 5 を常出した形で、しかも上記一主面5 とほぼ平 坦に対止御暦 5 がトランスファ 成形技化より成形 された構造となっている。

発明が無決しようとする問題点

とのような半導体集技匠路装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集技器路装置に作序の制限があることから O. 1 5 t リ以下が通常用いられる。ところが針止樹脂 6 とリードフレーム8

なる。との状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたパリ、あるいは電磁体子自体にひっかかり電磁増子をはがしてしまり可能性がある。このように電磁増子がはがれたり、安形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載み、外的な力、無ひず み等に対しても電極電信子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

問題点を無決するための手数

そして上記問題点を無決する本発明の技術的手段は、リードフレームの一主面の面積を他の主面より狭くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平坦に針止戦難を底形し、リードフレームの韓面を所定の距離、厚さで性性全辺にわたって針止御難で覆うように検索したものである。

作用

との構成化より電極端子のほぼ全辺が対止樹餅 でおかわれているCとから、電極端子を刷す外部 の他の主面でとの密着性を強化するために、リー ドフレーム8の新菌をテーパ加工し、わずかに針 止例顔の でリードフレーム ロモ覆う形と している が、リードフレームB の厚味が 0.1 5 i りと非常 化算いため、針止樹脂 5 でリードフレーム 5 の雄 面を一部覆り形とした場合でもせいぜい厚味分の 0.15ミリ祖里しか覆うことがでもず、韓面にテ ーパをつけても対止視距のに対するリードフレー **∡8の密療強度を暮るしく向上させることはでき** なかった。また前にも述べたが対止批解でには難 形剤が入っているため、リードフレーム 8 との 密 着性が思く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 する私的ひずみによりりードフレーム 8 が割れる 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形使リ ー アフレーム 8 の補強パーを対止視距 6 の帰田化 拾ってほぼ平坦に全世にて切断して個片の半導体 条款回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は金型で切断する際、わずかなべりが発生す ることと、完全に対止樹脂6の雄田と平坦にする ととは不可能で、わずかに切断面が突を出る形と

からの力が加わらず、また熱衝撃以験等による熱 ひずみに対しても電極雄子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集積回路装置を作ることが 可能となる。

実施例

る構造のリードフレームである。 Cのリードフレームである。 Cのリードフレームである。 Cのリードフレース Wでストレートにパンチングした 接続いて別の 会置を用い同じくプレス 接によりリードフレーム 200 端面のみをプレスし所定の量だけ 象差部16を作った。 他の方法としてエッテングによる方法でも同様の象差部15を作ることは可能である。 以上の説明は『Cテップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム 20 であるが、 ダイパッド11の ない電極性子12の みのリードフレームでもかまわない。

以上述べた数付をリードフレーム20 モ用いた 半導体集級図路装置の製造プロセスを第3回を~ のに示す。これは第2回の4-1/の所面を扱わす ものである。ダイパッド110他の主面14に ICテップ16をマウントし、上記ICテップ16 のパッド(図示せず)と上記電を短子120他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、鉄 いてトランスファは形法にて上記電板建子12、 及びダイパッド110一主面12を写出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップテップポンディング万式でもかまわない。また同時にリードフレーム200位の主面偶をエッチング、サンドプラストメッキ法等で租面化処理が第こされていても良い。更にダイパッド11が無くエロチップ16が電磁岸12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はエロチップ16をマウントするダイポンド物質は絶線性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体集費回路製置はリードフレーム 基板の集団に1 取以上の収益部を設け、収益部を 被う形で対止側距にて広形しているため、外的な 力にも電極様子は割れにくく、 熱質学試験等の無 ひずみに対しても、電極様子ははがれないことか ち、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、四面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体集積回路装置の一実施 例にかける電優強子就の拡大的視回、第2回車。 りは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主面18とほぼ平坦に対止例除18 て収形する(第3回り)。 との時リードフレーム 20代設けられた政差部156上記針止樹脂15 で覆われる形となる。更に全型を用いて上記針止 樹脂18の塩茴に沿って補強パー1 を切断して 個片の半導体集鉄図路鉄置とする(第3回 c)。 以上のべた半導体集教団防鉄豊の電振館子部の拡 大団を無1団化示す。との第1回化よれば電低層 子12の一王面と針正樹脂18はほぼ平坦に成形 されてシリ、対止樹脂18に埋役した電極雄子12 の一部は、常出している一主面より広がっている 構造となっている。 とのととは、電極雄子12の 焙固に形成されている収益部18を完全に対止街 置18が覆っているととになり、針止複な18の 姓動に露出している補強パー19も同様の凸置で あることから外的な力に対しても非常に利れに弦 い構造となっている。

以上述べてもた実施例の中でICテップ16の パッドと包括第子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に限定するも

上面面と断面図、第3回を~cは本発明の半導件 条状面路装置の製造フローを示す断面図、第4回 は従来のリードフレームを用いた半導体条状回路 装置の制造を示す断面面である。

12……電極強子、13……一主面、14…… 他の主面、15……数差形、16……ICチップ、 17……ワイヤ、18……対止復訂、19……補 数パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





